激光作用磷化铟所产生的负离子质谱及其分析

张 鹏 黄荣彬 李文莹 苏剑瑞 郑兰荪*

(厦门大学化学系,厦门 361005)

关键词:磷化铟 激光等离子体质谱 原子簇

以激光蒸发结合超声分子束膨胀,近年来已成为产生与研究原子簇的一种重要手 段^[1]. 在以这一方式产生的 Ga_xAs_y 的 光电离质谱中,发现含奇数个原子的簇离子的信号强度相对 较高^[2]。最近我们在自制的装置上,于高真空中直接以脉冲激光作用于 GaAs、GaP、InP 等多 种半导体材料,在所记录的负离子质谱中也都观察到类似的奇强偶弱的现象,其中尤以In_xP_y-最为显著。

实验用的激光离子源飞行时间质谱计的构造已有另文详细介绍^[3 4]. 该装置通过朝相反 方向分别加速正负离子而可同时记录激光等离子体的正负离子质谱。实验采用 Nd³⁺:YAG激 光器的调Q 倍频输出(532nm),聚焦后作用于样品表面的激光功率密 度 约 为 10⁸W•cm⁻²。质 谱计的加速电压 1kV,正负离子的无场漂移长度约 1.15m,数据的模数转换速度为 2×10⁷s⁻¹。



negative InP cluster ions

实验所用的磷化铟是片状的高纯度半 导体材料。在正离子质谱中仅观察到 In⁺和 很少量的 In[±],图 1 则是负离子的飞行时间 质谱,由连续 100 次 采 集 的 信号平均而 成。

我们在实验中未引入任何气体,所以 观察到的各种大小的离子主要经由 离子-分子反应产生,因 而 在 图 1 所 示的质谱 中,可以观察到负离子的信号强度随所含 原子数的增加而逐渐降低.分析图 1 后可 看出:在含相同原子数的负离子 中, x 与 y值相近的 $In_xP_{\overline{y}}$ 的信号相对较强,如同样 含 4 个原子的 $In_2P_{\overline{2}}$ 的信号强度就明显高 于 $InP_{\overline{3}}$ 和 In_3P^- ; 而 且 y>x 的 $In_xP_{\overline{y}}$ 的

信号也明显强些,如 In₂P₃ 明显强于 In₃P₂. 此外, P_n 在 质 谱中出现而 In_n 则不出现,而且 在我们对磷单质原子簇负离子的研究中也发现, P₂ 具有很高的丰度。由此我们认为,在样品 中 P 比 In 较易蒸发。类似的 As 比 Ga 易蒸发的现象在 Smalley 等 对 砷 化鎵的研究中也曾观 察到 [2]。

图 1 中最显著的特征是所有含奇数个原子的负离子(即偶数个电子)的 信 号 都 明显较

1991年3月2日收到初稿,4月18日收到修改稿。 青年自然科学基金资助项目。 394 强,而且这一特征仅与离子中所含原子总数的奇偶有关,与其中磷或铟原子数的奇偶无关. 如 $\ln P_2$ 的信号高于 $\ln P^-$ 和 $\ln P_3$, $\ln_2 P_3$ 峰也高于 $\ln_2 P_2$ 峰($\ln_2 P_4$ 未 观察到). 这只能说明离 子中的所有价电子都已参与成键,没有自由基存在,因而所有含偶数个电子的离子其结构较 稳定。可以想象,不同大小与组分的 $\ln_x P_y$ 的几何构型肯定会有所差别,但它们却都服从这 一奇强偶弱的规律,说明电子构型对结构稳定性的影响超过了几何构型。

更有趣的是,在我们所记录的 InP、GaP、GaAs 的负离子质谱中,都观察到这一离子信号 强度交替变化的现象,而且和产生这些离子的实验条件无关。这三种物质恰恰都是半导体材料。目前在半导体研究中应用较多的能带理论强调研究对象中所有价电子均参与成键。但我 们实验观察到的离子只含几个原子,难以想象它也具有同样的特性。在我们及其他研究小组 所记录的单质元素原子簇的正负离子质谱中,只发现 IA和IB族元素的原子簇离子有这种 奇偶交替的效应。由于这些元素都只有一个外层的 s 电子,出现 这 样 的 效 应 是 易于理解 的^[5]。其他如仅由 IIIA或 VA 族元素 Ga、In、P、As 等的原子簇,以及也是半导体材料的 Si、 Ge 等原子簇都不具有这种效应,而由 IIIA 与 VA 族 元素组成的 In_xPy,Ga_xPy、Ga_xAsy 却能 显示出与 IA和 IB 族元素原子簇相同的效应。是否 IIIA与 VA 族元素组成的化合物原子簇 都具有这种特性,抑或这些化合物还必须是半导体材料才具有这种特性?我们的观点更倾向 于后者,并正试图以更进一步的实验与理论研究加以证明。

参考文献

[1] Powers, D.E., Diss. Abstr. Int. B, 1983, 44(2), 511
[2] O'Brien, S.C., Liu, Y.Zhang Q., et al, J.Chem. Phys., 1986, 84, 4074
[3] 郑兰荪,黄荣彬, 王光国等,分析仪器, 1990, 2, 12
[4] 郑兰荪,黄荣彬,李文莹等,分析仪器,待发表
[5] Zheng, L.-S., Karner, C.M., Brucat, P.J. et al, J.Chem. Phys., 1986, 85, 1681

MASS SPECTROMETRY OF LASER GENERATED

NEGATIVE InP CLUSTER IONS

Zhang Peng Huang Rongbin Li Wenying Su Jianruui Zheng Lansun* (Department of Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005)

ABSTRACT

Both positive and negative InP cluster ions were generated on a self-built laser probe time-of-flight mass spectrometer. The negative mass spectra showed an alternation of the cluster ion intensities with the odd/even total number of atoms in the clusters. This result is attributed to that all the valence electrons in the clusters of odd atom number are paired, thus stable. It is proposed that, based on the above result, the stability of such cluster ions depends more on their electronic structures than on their geometric structures. Further studies on both theoritical computation and experimentation are being carried on.

Keywords: Indium phosphide, Laser plasma Mass Spectrometry, Cluster

395